JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION:A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connection pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

卯特許出願公開

母公開特許公報(A) 平4-27145

@Int. Cl. *

違別記号

庁内整理番号

@公開 平成 4 年(1992) 1 月30日

H 01 L 23/29

H 01 L 23/36 7220-4M

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

半導体装置 ❷発明の名称

> **204** 顧 平2-132272

❷出 願 平2(1990)5月22日

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

セイコーエブソン株式 の出 類 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

70代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

1. 発明の名称

半退化容量

2.特許請求の範囲

半導体素子の電瓶とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体 素子から発生する熱を放出する放熱質と共化樹脂 … 等で針正してなる半導体装置において。前記放船 板を装置上下部もしくは内部に複数改有すること を特徴とする半導体装置。

3.発明の詳細な説明

〔遊集上の利用分野〕

半導体装置の構造にかかり、さらに詳しくは放 船板を有する半導体装置に関する。 こうごう

[従来の技術]

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額5.Kよりリードフレーム4 と接続されている。この半導体チップ2。金糠5 の保護を目的として、通常樹庭は代で對止されて いる。また、半導体チップ2からの熱を放出する ため、名雅方法が取られている。

第4回(a)は放熱フィン形パッケージの新面 を示した図であるが、第4図(4)では、半導体 チョブ 2 搭載部(以下ダイパット部と称する)を パッケージ舞画部からフィン状に算出させ放馬性 を向上させたものである。放熟フィン10は、リ ードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は放熱板内蔵ペッケージ新面を示 した図であるが、第4図(4)では、ダイペット 部面祖を広く取りパッケージ内部に封止すること で放射性を向上させる。放射板11は、面視が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板貫出形パッケージ新面を 示した図であるが、第4図(c)では、ダイパァ ト型を思くし、パッケージ表面に裏出させ放射性 を向上させたものである。放馬板12は、リード と垂直方向に出されている。

現在、これらのうち放無性及び製造プロセスの
古易性より第4図(a)が広く用いられている。

[発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集酸化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図(*)は、放熱フィン10を用いて放熱性を向上させるものであるが、放熱フィン10がリードと同列に接地されているため、リードレイアクト上のロスが多く、多端子出力の半導体チップには不適である。また、放熱フィン10がパッケージを提断しているため、樹脂1と放熱フィン10との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(4)では、放熱板11かパッケージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回(*) に比べ、リードレイアットへのロスがなく改善されている。しかし、放無板11が放無性の思い樹脂1にて包まれているため高い放無特性が見込めない。また、樹脂1と放無板11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(c)では、放熱板12をパッケージ表面に露出させたものであり、高い放熱特性を得ることができる。しかし、放熱板12はリードフレーム4に接着されているのみであるため、機械を受けてあるため、対止の瞬の圧力による数があった。また、樹脂12上への樹脂の気があった。また、樹脂1と放熱板12との密着性低下による品質トラブルという問題点があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い放動特性及び放動板と樹 用との密着性向上をはかることのできる半導体装 量を提供することにある。

♪が*ま*けられており、この凸型ピン 6 ♪を使用し

[課題を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、半導体素子の電極とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体業子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂等で対止してなる半導体装置において、前記放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

[美施例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1回(a)は、半導体装置の新面図であり、半導体チップでは下面放 熱低5 4 に直接接着されており、上下の放射板5 a , 5 4 は放射板上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1回(b)は、下面放 熱板5 6 とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チップで、金額 5 のレイアクトを示している。 下面放射板5 4 には、結合ビンとして凸型ビン 6 減 2 図 。減 3 50 K、成の実施例を示す。 第 2 図 は上下政制版 8 4 。 8 4 K 加えダイベット部K 8

おいても内上される。さらに、放熱板が複数構造

となっているため飲熱効果が向上される。。

り、8 4 と 8 りの間にさらに放為板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 3 回では上下放 熱板 9 c 。 9 c の形状を変えダイパット部に放為 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放熱板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放熱板の結合固 定方法も用途に応じて、接着,カシメ等可能であ る。また、放熱板の素材についても、金属。セラ ミック・構設でも良い。

[発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チップから発せられる熱を放出する高い放熱性を得られるとともに、高信領性・高品質を得ることができる。

4.図面の簡単な説明

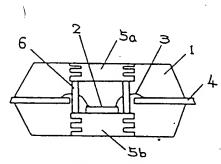
第1回(4)は、本発明を示す新面図。第1回 (4)は放熱板とリードフレームの位置関係を示

- 7 4 - 對止下型
- 8 4 - 放熱板
- 8 4 -- 放熱板
- 8c--放動板
- 5 4 - 放船板
- 9 4 - 放熱板
- タカーー放船板
- 9 c - 放熱板
- 10--放船フェン
- 11一一放船板
- 1 2 - 放熱板

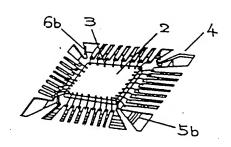
以上

出版人 セイコーエブソン株式会社 作環人 会別上 鈴木宮三郎(依1次) した平面図。第1図(c)は、上下放熱をとりードフレームの固定方法を示した新面図。第1図図を対象を受けての会型と放熱をを登り、対象を変更のでの会型と放為をを受けて、対象を変更を使用ので、対象を変更を使用ので、対象を変更を表現ので、対象を変更を表現である。第4図(a)は、新面図。第4図(c)は、第四図を形がった放為形がったが、第4図(c)は、第四図。第4図(c)は、第四図。第4図(c)は、第四図。第4図(c)は、第四図。第4図(c)は、第四図。

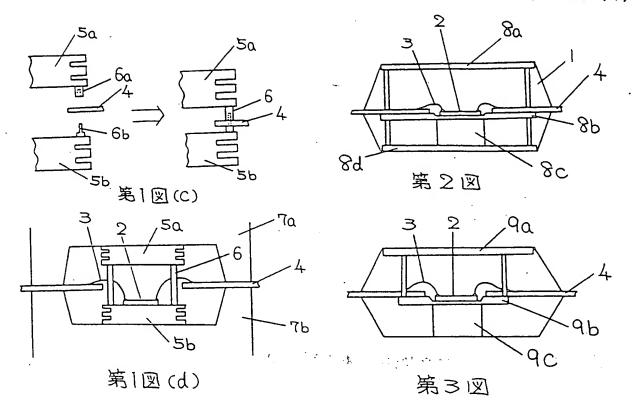
- 1 --- 樹 窟
- スーーー半導体チップ
- 5 --- 🕁 🗯
- 4---リードフレーム
- 5 4 -- 放熱板
- 5 4 - 放船板
- 6---結合ビン
- 6 a - 四ピン
- 7 a -- 對止上型

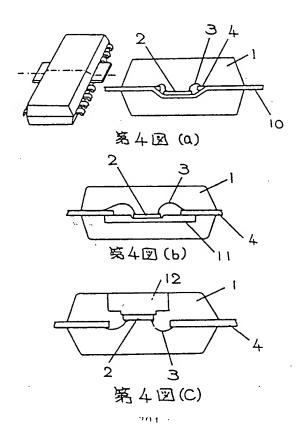


第1図(a)



第1四(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)